

# Генерация ограничений для простых тестовых шаблонов (LRU)

Евгений Корныхин  
Московский Государственный Университет

## I. ТЕСТОВЫЕ ШАБЛОНЫ

некие общие слова по поводу тестирования, тестовых шаблонов и применения ограничений. Тэгсеты, регионы, rfn. Какую задачу решает эта статья, почему она не решалась, пока этой статьи не было.

## II. ПРОСТЫЕ ТЕСТОВЫЕ ШАБЛОНЫ

*Инструкции с известным регионом* это инструкции, регион которых можно определить без решения задачи на ограничения. Например, такой инструкцией является инструкция с [l1Hit, tlbHit], если она является самой первой в тестовом шаблоне.

*Простой тестовый шаблон* (структурное определение) это тестовый шаблон, в котором от первой инструкции с неизвестным регионом следует  $w + 1$  инструкций с неизвестным регионом (включая эту) (возможно, с включениями инструкций с известным регионом), а затем следуют только инструкции с кэш-попаданиями.  $w$  ассоциативность кэш-памяти. Тестовый шаблон, не удовлетворяющий этому определению, не является простым тестовым шаблоном.

*Простой тестовый шаблон* (функциональное определение) это тестовый шаблон, сложность процедуры поиска тестовых данных для которого не зависит от размеров кэш-памяти. Эта сложность есть  $O(n^2)$ , где  $n$  длина тестового шаблона. Процедура поиска тестовых данных для непростого тестового шаблона приводит к необходимости рассмотрения  $2^R$  систем ограничений, где  $R$  битовый размер сета физического адреса. Иными словами, простые тестовые шаблоны это такие шаблоны, для которых построение тестовых данных проводится без большого перебора. На самом деле исследователи отмечают [1], что тестовых шаблонов размера порядка  $w$  достаточно для проведения тестирования.

Пример простого шаблона:

```
[l1Hit, tlbHit] ts1
[l1Miss, tlbHit] ts2
[l1Miss, tlbMiss] ts3
```

Длина простого тестового шаблона не ограничена сверху. Любой тестовый шаблон, длина которого не превосходит  $w + 1$ , является простым. Пример непростого тестового шаблона длины  $w + 2$  (для  $w = 3$ ):

```
[l1Miss, tlbHit] ts1
```

```
[l1Miss, tlbHit] ts2
[l1Miss, tlbHit] ts3
[l1Miss, tlbHit] ts4
[l1Miss, tlbHit] ts5
```

В случае  $ts_5 = ts'_4 = ts_1$  для выполнения тестовых ситуаций должно быть выполнено свойство  $\{ts'_1, ts'_2, ts'_3\} = L \cap R(ts_1)$ , но  $R(ts_1)$  вычислить на основе только лишь шаблона невозможно, поэтому для возможности вычислить нужную часть кэш-памяти приходится перебирать все возможные значения  $R(ts_1)$  (т.е. по сути всё содержимое кэш-памяти).

## III. ПОСТРОЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

### A. Алгоритм построения ограничений

Для каждой инструкции l1Hit( $x$ ) составляется ограничение  $x \in L \cap [PFN] \cup \{x_1, \dots, x_n\}$ , где  $x_1, \dots, x_n$  тэгсеты всех предыдущих кэш-промахов.

Для каждой инструкции l1Miss( $x$ ) составляется дизъюнкция из следующих элементов:

- $x \notin L \cap [PFN] \wedge x \notin \{x_1, \dots, x_n\}$ , где  $x_1, \dots, x_n$  тэгсеты всех предыдущих кэш-промахов;
- $x \notin \{x_1, \dots, x_n\} \wedge LRU(x, x_1, \dots, x_n)$ , где  $x_1, \dots, x_n$  тэгсеты всех предыдущих кэш-промахов; если  $L \cap [PFN] = \emptyset$ , это ограничение не входит в дизъюнкцию.

Ограничение  $LRU(x, x_1, \dots, x_n)$  тождественно ложно при  $L \cap [PFN] = \emptyset$ . В остальных случаях для каждого элемента  $\lambda \in L \cap [PFN]$  составляется дизъюнкция, каждый элемент которой соответствует инструкции с кэш-промахом  $x_i$  ( $i \in w - k + 2, n$ , где  $k$  индекс  $\lambda$  в сете, если первым стоит самый старый элемент сета; если  $n \leq w - k + 1$ , то дизъюнкция  $LRU$  пустая). Конъюнкт, соответствующий  $x_i$ , включает дизъюнкцию, составленную выбором без повторов  $w - k + 1$  инструкций (блок) среди первых  $i - 1$  инструкций. Каждому такому выбору соответствует конъюнкция следующих ограничений:

- $x = \lambda$ ;
- для каждого l1Miss( $y$ ), не входящего в блок, ограничение  $R(y) \neq R(\lambda)$ ;
- для каждого l1Miss( $y$ ), входящего в блок, ограничение  $R(y) = R(\lambda)$ ;
- для каждого l1Hit( $y$ ), входящего в блок, ограничение  $y \in \{\lambda_{k-1}, \dots, \lambda_1\} \setminus \{y_1, \dots, y_m\}$ , где  $y_1, \dots, y_m$  предыдущие инструкции с l1Hit, входящие в блок;

- для каждого  $l1Hit(y)$ , расположенного до первой инструкции блока, ограничение  $y \notin \{\lambda_k \dots \lambda_1\}$ ;
- для каждого  $l1Hit(y)$ , расположенного внутри блока, но не входящего в него, ограничение  $y \notin \{\lambda_k, \dots, \lambda_1\} \setminus \{y_1, \dots, y_m\}$ , где  $y_1, \dots, y_m$  предыдущие инструкции с  $l1Hit$ , входящие в блок;
- для каждого  $l1Hit(y)$ , расположенного после последней инструкции блока, ограничение не нужно.

#### *В. Полнота и корректность алгоритма*

Как представляется состояние кэш-памяти.

Как выражаются в операциях над множествами кэш-попадания и кэш-промахи. Двойственность.

Упрощение этих операций в простых шаблонах.

Алгоритм полный (т.е. не упускает никаких случаев) и корректный (т.е. не может построить систему ограничений, дающую результат, несоответствующий шаблону), т.к. все ограничения однозначно соответствуют определению тестовых ситуаций в простых тестовых шаблонах.

#### IV. РАСШИРЕНИЕ ПРОСТЫХ ТЕСТОВЫХ ШАБЛОНОВ

подбор регионов последних кэш-промахов за счет перебора случаев равенства предыдущих вытесняемых тегсетов, для которых известен регион.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] статья Саши Камкина в сборнике ИСП